



無線通信の大容量化においてミリ波GaN高電子移動度トランジスタ(HEMT)が期待されているが、ショートチャネル効果等の非 線形成分が大きく、増幅器の作製に必須な大信号モデルの作成には課題があった。そこで我々は、コンパクトモデルの電流源にのみ 人工ニューラルネットワーク(ANN)を適用し、ANNの過学習の問題を回避した画期的なモデルを開発した。DC特性と120GHz までのSパラメータのデータからANNモデルを作成し、71GHzでの大信号特性を高精度に再現できることを世界で初めて実証した。

Millimeter-wave gallium nitride high-electron-mobility transistors (GaN HEMTs) are expected to be used in high-capacity wireless communications. However, their large nonlinear components, such as short-channel effects, present challenges in creating large-signal models that are essential for amplifier fabrication. In this paper, we have developed an innovative simulation model in which an artificial neural network (ANN) is applied only to the current source to avoid over-fitting issues. To create this model, pulsed I-Vs/S-parameters measurement data up to 120 GHz were used. The proposed model demonstrated large-signal power performances at 71 GHz in high accuracy for the first time in the world.

キーワード:GaN HEMT、増幅器、Deep Learning、ニューラルネットワーク、大信号モデル

1. 緒 言

ミリ波帯は、広帯域かつ高周波であることから、大容量 通信システムや高分解能レーダーシステムへの応用が期待 されている⁽¹⁾。このミリ波帯のアプリケーションを実現する ためには、高周波・高出力に対応した高精度なミリ波GaN HEMTの大信号モデルが必須である。

従来、GaN HEMTの大信号モデルにAngelovモデル⁽²⁾ やAMCADモデル^{(3)、(4)}などのコンパクトモデルが一般的に 用いられてきた。これらのモデルは、電流源、抵抗、イン ダクタンス、キャパシタンスなどの集中定数要素に、バイ アス依存性と周波数依存性を関数で記述したもので、DC、 小信号、大信号の挙動を計算することが可能である。しか し、ミリ波 GaN HEMTの電流-電圧(I-V)波形はショー トチャネル効果^{*1}などによる非線形性ゆえに波形形状が極 めて複雑であり、これを関数式で表現することは非常に困 難であった。

近年、このような高い非線形性を表現できる大信号モデルとして、Artificial Neural Networks (ANN) ベースのモデルが注目されている^{(5)~(7)}。ANNモデルは、基地局用のマイクロ波帯GaN HEMTに適用され、メモリ効果をも表現する報告がなされている。しかしミリ波帯に対しては、Sパラメータ*2測定データのノイズが大きく値が不安定なため、直接Deep Learningを適用すると過学習に陥りやすいことから、ANNモデルの適用が困難であった。

そこで本研究では、ミリ波GaN HEMT に対する最適な ANN モデリング手法を考案した。ノイズの影響の小さい 電流源のみを ANN で表現した ANN モデルを開発した。寄 生素子は、小信号等価回路を用いて各バイアス点のSパラ メータから抽出し、ノイズの影響を避けるために非線形関 数で表現した。抵抗とインダクタンスは負荷線付近のデー タ点の集中定数成分から抽出した。

このANNモデルにより、電流コラプス^{*3}、ショートチャネル効果の影響を受けたI-V波形と、ミリ波帯Sパラメータを精緻に表現することに成功した。

2. 大信号 ANN モデリング

提案したミリ波GaN HEMTの大信号モデルを図1に示 す。各容量(C_{gs} , C_{gd} , C_{ds})は非線形関数でモデリングし、 中心の電流源のみをANNでモデリングした。図2に示すモ デリングフローのように、これらのモデルでは、内蔵電位 V_{gsi} 、 V_{gdi} 、 V_{dsi} を計算する必要がある⁽⁸⁾。

本節の構成は以下の通りである。セクション2-1では、 小信号等価回路パラメータ抽出と内蔵電位の計算について 説明する。セクション2-2では、各容量のモデリングにつ いて詳細に説明する。セクション2-3では、電流源のモデ リングについて説明し、ANNのモデリング性能を実証し、 議論する。

2-1 小信号等価回路パラメータ抽出と内蔵電位

パルスI-VおよびSパラメータ (1-120 GHz) を測定し た。全バイアス点で測定結果からManifold^{*4}を除去した後 に、図3に示す小信号モデルを用いて小信号等価回路のパ ラメータを抽出した。各抵抗 (Rg, Rs, Rd) と各インダクタ ンス (Lg, Ls, Ld) を求めるために、I-V波形の出力電力が最 大となる負荷線を計算で想定し、その負荷線近傍のバイア ス点のパラメータを抽出した。上記と同様に、抽出したバ イアス点の (Rg, Rs, Rd) と (Lg, Ls, Ld) の中央値をANNモ デルで使用した。この方法により、大信号の計算でも高精



図1 ミリ波 GaN HEMT 用大信号 ANN モデル







図3 GaN HEMT 用小信号モデル

$$C_{model} = A - C_2 * \frac{\left(1 + \tanh(b * (V_i + V_p))\right)}{2} \quad \dots \dots \quad (5)$$

ここで、C₀, C₁, C₂, V_m, V_pはフィッティングパラメー タ、V_iはそれぞれの内蔵電位である^{(3)、(4)}。目的誤差関数は **式 (6)** で定義した。

$$\varepsilon = \sum_{k=1}^{N} \frac{|C_{meas} - C_{sim}|}{C_{meas}} \qquad (6)$$

ここで、C_{meas}とC_{sim}はそれぞれ測定値とシミュレーション値であり、Nはデータ点の総数である。

2-3 ANNによる電流源のモデリング

電流源のモデリングのため、図4に示すように、3つの隠れ層を持つ全結合型のANNによってI-Vを学習した。活性化関数はシグモイド関数(式(7))を選択した。





図4 I-Vを学習したANN

度な結果が得られる。内蔵電位は式(1)~(3)で表される。

$V_{dsi} = V_{DS} - I_{DS} * (R_s + R_d) - I_{GS} * R_s$	(1)
$V_{gsi} = V_{GS} - I_{DS} * R_s - I_{GS} * (R_g + R_s)$	(2)
$V_{gdi} = V_{gsi} - V_{dsi}$	(3)

2-2 各容量 (C) のモデリング

各容量 (C) のバイアス依存パラメータ (C_{gs} vs V_{gsi} , C_{gd} vs V_{gdi} , C_{ds} vs V_{dsi}) は、式 (4)、(5) で表される。

$$A = C_0 + (C_1 - C_0) * \frac{\left(1 + \tanh\left(a * (V_i + V_m)\right)\right)}{2} \quad \dots \dots \quad (4)$$

学習にはKeras/Tensorflow^{**5 (9)}を使用し、最適化アル ゴリズムは、ADAM⁽¹⁰⁾を使用した。

図5は、I-V波形の実測値と、ANNおよびコンパクトモ デルによるシミュレーション結果を示している。ANNは 実測のI_{DS}波形を完全に表現している。一方、従来のコンパ クトモデルでは、飽和電流値、原点付近、ショートチャネ ル効果などがうまく表現されておらず実測との乖離が大き い。これら結果により、ANNを適用することで、極めて強 力なモデリング能力を獲得したことを示した。



図5 (a) ANN モデル、(b) コンパクトモデルのI-V 波形

3. ANN モデルの検証

ANNモデルの大信号特性の計算精度を検証するために作 製したミリ波GaN増幅器を**写真1**に示す。この増幅器は、 GaN HEMT、入力整合回路、出力整合回路で構成されて いる。



写真1 ミリ波GaN増幅器

開発したモデルは、Verilog-A^{*6}を用いてRF回路シ ミュレータ (ADS^{*7}) に実装した。図6にDC/Sパラメー タの実測値とシミュレーション値を比較した結果を示す。 (a) I_{DS} -V_{DS}, (b) I_{GS} -V_{DS}の波形、(c) 1-120 GHzもの広帯 域の小信号特性の全てを良好にモデル化できている。

図7 (a) に、 Z_{source} , $Z_{load} = 50 + 0j$ Ωにおける71 GHz の増幅器の大信号特性を示す。71 GHz での出力電力 P_{out} 、 利得 Gain、電力付加効率 PAE の測定値とシミュレーショ ン結果は非常に良く一致している。また、図7 (b) に、イ ンピーダンス整合させた $Z_{source} = 117.2 + 38.4j$ Ω, Z_{load} = 51.2 + 28j Ωにおける大信号特性を示す。こちらも、 実測値とシミュレーション結果が高精度に一致した。これ らの結果は、インピーダンスが異なる場合でも、ANNモ デルにより高精度に大信号特性を計算できることを示して いる。以上の比較を通して、本ANNモデルがミリ波GaN HEMTのDC、Sパラメータ、大信号特性の挙動を高精度に 予測できることが示された。



図6 I-V, Sパラメータの測定値とANN モデルの シミュレーション結果



図/ /1 GHZ での大信号特性の測定値と ANN モデルシミュレーション結果 (a) Z_{source}, Z_{load} = 50 + 0j Ω、 (b) Z_{source} = 117.2 + 38.4j Ω, Z_{load} = 51.2 + 28j Ω

4. 結 言

ANNを適用したミリ波GaN HEMT用大信号モデルを世界で初めて実現した。過学習を避けるため、ANNはコンパクトモデルの電流源にのみ適用した。120 GHzまでのパルスI-Vs/Sパラメータ測定データを用いて、ANNモデルのパラメータを抽出した。

ANNを適用したことで、従来のコンパクトモデルと比較 して極めて高精度なI-V波形のモデリングに成功した。提案 したモデル精度を検証するために、Verilog-Aを用いたRF 回路シミュレータにANNを用いたモデルを実装し計算する と、1-120 GHzの広い周波数範囲において、DC/小信号 の測定値とANNモデルの計算結果は非常に良く一致した。

住友電エテクニカルレビュー

さらに、71 GHzの増幅器を作製し、大信号特性も良好に 一致することを確認した。本モデルを用いることで、高度 な高周波回路設計が可能となるため、今後の高周波増幅器 の性能向上が期待できる。

用 語 集

※1 ショートチャネル効果

ゲート長の微細化に伴い生じる現象のこと。ゲート下を流 れるドレイン漏れ電流が増大する。

※2 Sパラメータ

高周波電子回路の特性を表す回路網パラメータの一つ。

※3 電流コラプス

電圧ストレス、温度に依存する電流変動現象。

%4 Manifold

HEMTを測定するための回路 (パッド)。

%5 Tensorflow

Google社が開発している、機械学習用ライブラリ。 Google LLCの登録商標。

%6 Verilog-A

コンパイラ型のプログラミング言語の一つ。主にアナログ モデルに用いられる。

%7 ADS

Keysight Technologies 社が開発している回路シミュレー タ。

- M. Piloni, G. Montiron, and A. G. Milani, "E-band microwave transceiver using MWgSP technology for PtP radio equipment," in Proc. of the 40th European Microwave Conference, Paris, pp.28-30 (Sep. 2010)
- (2) I. Angelov, M. Thorsell, M. Gavel, and O. Barrera, "On the Modeling of High Power FET Transistors," Proc. 11th Eur. Microw. Integr. Circuits Conf., London, pp. 245–248 (Oct. 2016)
- (3) A. Xiong, C. Charbonniaud, E. Gatard, and S. Dellier, "A Scalable and Distributed Electro-thermal Model of AlGaN/ GaN HEMT dedicated to Multi-fingers Transistors," IEEE Compound Semiconductor Integrated Circuit Symposium, Monterey, pp.1-4 (Oct. 2010)
- (4) C. Charbonniaud, A. Xiong, S. Dellier, and T. Gasseling, "A Non Linear Electrothermal Model of AlGaN/GaN HEMT for Switch Applications," IEEE Compound Semiconductor Integrated Circuit Symposium, San Diego, pp.1-4 (Oct. 2012)
- (5) A. Huang, Z. Zhong, W. Wu, and Y. Guo, "An Artificial Neural Network-Based Electrothermal Model for GaN HEMTs With Dynamic Trapping Effects Consideration," IEEE Trans. Microwave Theory Tech., vol. 64, no. 8, pp.2519-2528 (Aug. 2016)
- (6) A. Jarndal, "On Neural Networks Based Electrothermal Modeling of GaN Devices," IEEE Access, pp.94205-94214 (Jul. 2019)
- (7) Z. Zhao, L. Zhang, F. Feng, W. Zhang, and Q. Zhang, "Space Mapping Technique Using Decomposed Mappings for GaN HEMT Modeling," IEEE Trans. Microwave Theory Tech., vol. 68, no. 8, pp.3318-3341 (Aug. 2020)
- (8) Kenya Nishiguchi, Takeshi Kawasaki, and Masahiro Tanomura, "Neural Network based GaN HEMT Modelling for Millimeter Wave Power Amplifiers," IEEE/MTT-S International Microwave Symposium-IMS, pp.382-385 (Jun. 2022)
- (9) A. Gulli, and S. pal, "Deep learning with Keras," Packt Publishing Ltd. (2017)
- (10) D. P. Kingma, and J. L. Ba, "ADAM: A method for stochastic optimization," arXiv preprint arXiv:1412.6980 (2014)



* 主執筆者